PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-275746

(43)Date of publication of application: 30.09.1994

(51)Int.Cl.

H01L 23/36

(21)Application number: 05-058402

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: YONEDA NAE

KITANO MAKOTO

SHIMIZU KAZUO

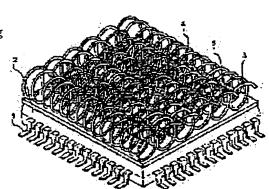
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the heat radiation structure of a semiconductor device, suitable for plastic packages, based on easily workable radiative fins.

18.03.1993

CONSTITUTION: A metal plate 3 is mounted on a semiconductor package 2, and coil fins 4, obtained by working a metal fine wire, are mounted thereon. Mounting metal coils, as mentioned above, increases the heat radiative area of a package surface, and facilitates the heat transfer from the coil surface to air flows and thus the cooling of the package. Since coil fins have channels open to air flow from left, right and above, they do not restrict the direction of package mounting.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

TEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-275746

(43)公開日 平成6年(1994)9月30日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 23/36

H01L 23/36

Z

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特顯平5-58402

(22)出願日

平成5年(1993)3月18日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 米田 奈柄

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日

立製作所機械研究所内

(72) 発明者 北野 誠

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日

立製作所機械研究所内

(72)発明者 清水 一男

東京都小平市上水本町五丁目20番1号 株

式会社日立製作所半導体設計開発センタ内

(74)代理人 弁理士 小川 勝男

(54) 【発明の名称 】 半導体装置

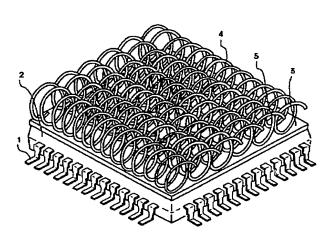
(57)【要約】

【目的】本発明の目的はプラスチックパッケージに見合 った、加工の容易な放熱フィンを搭載した半導体装置の 放熱構造を提供することにある。

【構成】半導体パッケージ2の上に金属板3が搭載さ れ、その上に金属の細線を加工して製作されたコイルフ ィン4を搭載する。

【効果】金属製のコイルを搭載することによりパッケー ジ表面の放熱面積が増加し、コイル表面から空気流への 熱伝達が促進され、パッケージが冷却される。尚、コイ ルフィンは左右、及び上部からの空気流に対して流路が 開口している為、バッケージを実装する方向が規定され ない。

図 1



【特許請求の範囲】

【請求項 1 】半導体素子と、リードの集合体から成るリ ードフレームと、前記半導体素子と該リードフレームと を電気的に接続する手段とを有し、前記リードフレーム の一部と前記半導体素子と前記接続手段とを封止すると とによりパッケージを形成した半導体装置において、前 記パッケージ上部に金属細線製のコイル形放熱器を搭載 することを特徴とする半導体装置。

【請求項2】半導体素子と、リードの集合体から成るリ ードフレームと、前記半導体素子と該リードフレームと 10 を電気的に接続する手段とを有し、前記リードフレーム の一部と前記半導体素子と前記接続手段とを封止すると とによりパッケージを形成した半導体装置において、前 記パッケージ上部に金属板を設け、該金属板の上に金属 細線製のコイル形放熱器を搭載することを特徴とする半 導体装置。

【請求項3】請求項1または2記載の半導体装置におい て、前記コイル形放熱器上部にファンを搭載することを 特徴とする半導体装置。

【請求項4】請求項3記載の半導体装置において、前記 20 コイル形放熱器はファンに形成された流路に沿ったリン グ状に形成されることを特徴とする半導体装置。

【請求項5】請求項2乃至4のいずれかに記載の半導体 装置において、前記金属板が半導体装置に埋め込まれて いることを特徴とする半導体装置。

【請求項6】請求項5記載の半導体装置において、前記 金属板に半導体素子が接合されていることを特徴とする 半導体装置。

【請求項7】請求項1乃至4のいずれか記載の半導体装 のタブ部と連続して設けられる放熱リードが前記金属板 に接触或いは接合していることを特徴とする半導体装 置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置に係り、特 に稼働時に空冷を必要とするものに好適な半導体装置の 放熱パッケージ構造に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より半導体装置の放熱を促進する 為、半導体装置上面にフィンを搭載す方法が知られてい る。例えば米雑誌、Electronic Packa ging& Production (1991, Jul y) によれば、アルミを引き抜いて作製した板状フィン や、板状フィンを正方柱や角柱に切削加工し、碁盤の目 状に配したのフィンや、円板を複数枚重ねたフィンがパ ッケージ冷却用として使用されている。

【0003】また、金属細線をコイル状に巻いて構成さ れる可撓性ヒートシンクを半導体装置に搭載し、その上 に一括冷却体を取り付け、一括冷却体を空冷する方法が 特開平4-71257号公報に開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術では板状 のフィンは冷却風に対して指向性をもつ為、半導体装置 を実装する向きが規定されるという欠点がある。また、 碁盤の目状フィンは切削加工を必要とし、円板フィンは 部品点数が多くなる等、これらのフィンには価格を上昇 させる欠点がある。

【0005】また、可撓性ヒートシンクを媒介として一 括冷却体を搭載する方法は、システムが大きくなるとい う欠点がある。

【0006】本発明の目的は、半導体装置に搭載する放 熱器において、加工が容易で、フィンが無指向な構造を 安価に提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成 する為、半導体装置の放熱構造として金属細線製のコイ ルを半導体装置表面に搭載し、フィンとして用いること にした。

【0008】すなわち本発明の半導体装置は、半導体素 子と、リードの集合体から成るリードフレームと、半導 体素子とリードフレームとを電気的に接続する手段とを 有し、リードフレームの一部と半導体素子と接続手段と を封止することによりパッケージを形成したものであっ て、(1)パッケージ上部に金属細線製のコイル形放熱 器を搭載すること、或いは(2)パッケージ上部に金属 板を設け、この金属板の上に金属細線製のコイル形放熱 器を搭載することを特徴とする。

【0009】本発明においては、コイル形放熱器上部に 置において、前記半導体素子と接触するリードフレーム 30 ファンを搭載することが好ましく、特にコイル形放熱器 はファンに形成された流路に沿ったリング状に形成され ることが望ましい。

> 【0010】尚、前記の金属板は半導体装置に埋め込ま れていることが好ましく、特に金属板に半導体素子が接 合されていることが望ましい。

> 【0011】以上の各態様の半導体装置においては、半 導体素子と接触するリードフレームのタブ部と連続して 設けられる放熱リードが金属板に接触或いは接合してい ることが好ましい。

[0012] 40

> 【作用】金属製のコイルを搭載することによりパッケー ジ表面の放熱面積が増加し、コイル表面から空気流への 熱伝達が促進され、バッケージが冷却される。放熱器と して金属細線製のコイルを用いる為、切削加工が不要で 加工が容易である。

【0013】また、コイルは左右、及び上部からの空気 流に対して流路が開口している為、パッケージを実装す る方向を規定する必要がなく、無指向性フィンとして使 用できる。放熱リードと放熱器を接合する構造では半導 50 体素子より流れる熱が熱抵抗の小さい放熱リードを介し

て放熱器に伝導する。

[0014]

【実施例】以下、本発明の実施例につき、図面に従って 説明する。◆本発明の第1実施例による半導体装置の放 熱構造を図1に示す。リードフレーム1と、半導体素子 (図では省略した)内部に含む半導体バッケージ2の上 に金属板3が銀ペースト、或いは有機接着剤等で接着さ れ、その上にコイルフィン4が搭載されている。

3

【0015】コイルフィン4は熱伝導の良好なものが好 ましく、例えば銅やアルミニウム等であり、線材の径は 10 ϕ 1 mm以下が好適であり、以下の実施例では ϕ 0.5 mmのものを用いている(以下、同じ)。 コイルに形成 した後の巻状態の径は5mm程度が良好である。尚、線 材の断面も巻状態の断面も円には限定されず四角でも精 円でも良い。またパッケージはプラスチックに限定され ずセラミクスにも適用可能であるが、以下の実施例では 28mm角のプラスチックパッケージへの適用例で示

【0016】コイルフィン4は半導体パッケージ2の上 面に設けられた金属板3全域に半田或いはレーザ溶接等 20 で接合されている。図1で示す線形状のコイルフィン搭 載時には半導体装置上面から転落しないように、位置決 めを兼ねた転落防止用の治具で支えるか、或いは互いの コイルを噛み合わせて転落しないようにする。

【0017】第1実施例による図1の半導体装置の放熱 構造では、線形のコイルフィン4を複数本並べて搭載し ているが、少なくとも1本のコイルが搭載されていれば 良く、その搭載形状は図2に示すようなリング状、或い は図3に示すような渦巻状、或いは図4に示すような波 状であっても良い。図2乃至図4のコイルフィンは連続 30 している為、搭載が一度で済む。また、これらのフィン は転がらない為、接合時に転落防止用の治具を必要とし ない。

【0018】第1実施例による図1の半導体装置の放熱 構造では、コイルフィン4が接合される金属板3が半導 体装置上面に接着されているが、図5に示すように半導 体装置に埋め込まれた金属板3にコイルフィン4が接合 されていても良い。これは、半導体装置に金属板が埋め 込まれていた方が半導体装置の熱抵抗が小さくなるから である。

【0019】第1実施例による図1の半導体装置の放熱 構造では、コイルフィン4の端部5は開放になっている が、図6に示すように閉じていても良い。これは、安全 上の配慮であって、コイル端が開放であると作業時にコ イルをひっかける危険性があるからである。

【0020】第2実施例による半導体装置の放熱構造を 図7に示す。半導体装置の上面に設けられるコイルフィ ン4はリング状で、リングの内側には金属製の円柱6が 搭載されている。この円柱を土台として、図8に示すよ うにファンを搭載する。

【0021】とのとき、リング状のコイルフィン4の巻 直径aはファン7のハブ8とケース9の間隙bにほぼ等 しくなるよう調整する。

【0022】第1及び第2実施例による半導体装置の放 熱構造において用いられた半導体パッケージの構造を図 9及び10に示す。

【0023】図9は一般的なパッケージ構造でタブ10 に電極形成面を上向きに半導体素子11が搭載され、リ ード1とはワイヤ12で電気的に接続されている。

【0024】図10は金属板が埋め込まれた構造のパッ ケージを示す。金属板3に絶縁層を介してリード1や半 導体素子11が搭載されている。 とのとき半導体素子の 電極形成面は下向きとなる。半導体素子11はワイヤ1 2で電気的にリード1に接続されている。また、第1及 び第2実施例の半導体装置が図12に示す放熱リード構 造であっても差し支えない。第3実施例による半導体装 置の放熱構造を図11に示す。半導体装置2の上に設け る金属板の四隅に突起13が設けられている。突起13 はパッケージの放熱リード14に半田等で接合されてい る。図11ではコイルフィンとして線形コイルを用いて いるが、コイルの形状は図2から図4のいずれであって も良い。

【0025】第3実施例による半導体装置の放熱構造で 用いた放熱リード付きのパッケージ構造図を図12に示 す。タブ10に電極形成面を上向きに半導体素子11が 搭載され、リード1とはワイヤ12で電気的に接続され ている。放熱リード14はタブ10と連続している。 [0026]

【発明の効果】本発明は以上に説明したように構成され ているので、以下に記載されるような効果を奏する。◆ 金属製のコイルを搭載することによりパッケージ表面の 放熱面積が増加し、コイル表面から空気流への熱伝達が 促進され、パッケージが冷却される。

【0027】通常のアルミ引き抜きフィンの加工では加 工費用が高い切削加工が必要であるが、コイルフィンの 作製では金属細線を自動的にコイル状に巻く安価な方法 を用いる為、放熱フィンを安価に提供できる。

【0028】コイルフィンは左右、及び上部からの空気 流に対して流路が開口している為、パッケージを実装す 40 る方向が規定されない。◆放熱リードと放熱器を接合す る構造では半導体素子より流れる熱が熱抵抗の小さい放 熱リードを介して放熱器に伝導する為、放熱効果が向上 する。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施例による半導体装置の放熱構造の斜視 図である。

【図2】第1実施例による半導体装置の放熱構造におい てリング状コイルフィン部分の斜視図である。

【図3】第1実施例による半導体装置の放熱構造におい 50 て渦巻状コイルフィン部分の上面図である。

[図4]第1実施例による半導体装置の放熱構造において波形コイルフィン部分の上面図である。

【図5】第1実施例による半導体装置の放熱構造において金属板がパッケージに埋め込まれた構造の斜視図である。

【図6】第1実施例による半導体装置の放熱構造においてコイルフィンの端部を示した斜視図である。

[図7]第2実施例によるファンを搭載する半導体装置 の放熱構造においてコイルフィン部分の斜視図である。

【図8】第2実施例によるファンを搭載する半導体装置 10 の放熱構造においてコイルフィン上にファンを搭載した 部分の斜視図である。

[図9]第1及び第2実施例による半導体装置の放熱構造においてタブをもつ半導体装置の構造断面図である。

【図10】第1及び第2実施例による半導体装置の放熱*

【図1】

* 構造において金属板が埋め込まれた半導体装置の構造断 面図である。

【図11】第3実施例による半導体装置の放熱構造において金属板がバッケージの放熱リードに接合している構造の斜視図である。

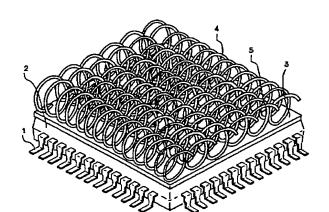
【図12】第3実施例による半導体装置の放熱構造において放熱リードが付いた半導体装置の構造断面図である。

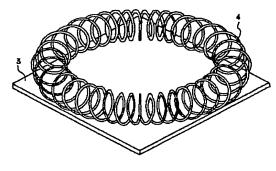
【符号の説明】

0 1…リードフレーム、2…半導体装置、3…金属板、4 …コイルフィン、5…コイルフィン端部、6…金属柱、 7…ファン、8…ハブ、9…ファンケース、10…タ ブ、11…半導体素子、12…ワイヤ、13…突起、1 2…放熱リード。

【図2】

图 2



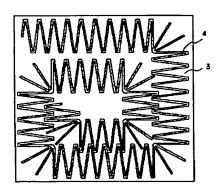


【図6】

図 6

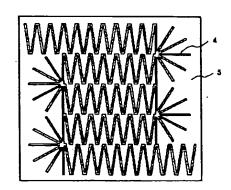
[図3]

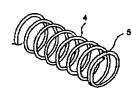
23

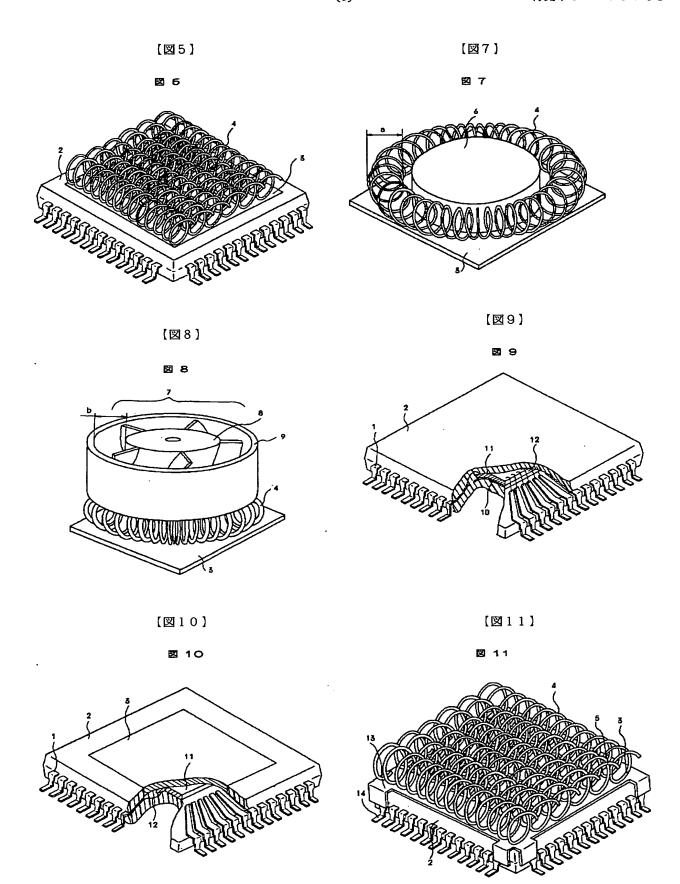


【図4】

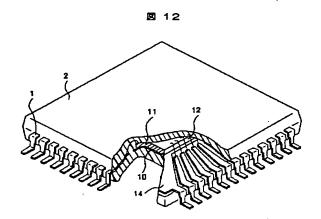
図 4







[図12]



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.